

(19) SU (11) 1 438 511 (13) A1

(51) MПK⁶ H 01 J 1/30, H 05 H 5/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

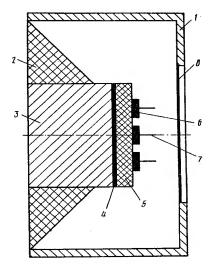
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ СССР

- (21), (22) Заявка: 4090722/21, 11.07.1986
- (46) Дата публикации: 09.08.1995
- (56) Ссылки: Авторское свидетельство СССР N 976804, кл. Н 01N 1/30, 1983. Месяц Г.А. Генерирование мощных наносекундных импульсов, Сов. радио, М.: 1974, с.211.
- (71) Заявитель: Объединенный институт ядерных исследований
- (72) Изобретатель: Коренев С.А.

(54) ВЗРЫВОЭМИССИОННЫЙ ДИОД

(57)

Изобретение относится к области сильноточной электроники и ускорительной техники. Оно может быть использовано в инжекторах сильноточных электронных ускорителей, плазменной электронике, технике СВЧ. Взрывоэмиссионный диод (ВЭД) имеет между металлической подложкой 4 и многоострийным инидиатором 7 катодной плазмы плоскую диэлектрическую вставку 5, металлизированную с двух сторон. На стороне, обращенной в сторону анода 8, металлизация имеет вид раздельных контактных площадок к каждому элементу многоострийного инициатора. Ток протекает равномерно по всему поперечному сечению, создаются условия для формирования однородной катодной плазмы большого поперечного сечения, из которого электрическим полем ВЭД вытягивается электронный вэд пучок. имеет определенное расстояние между анодом 8 и катодом. определенное формулой. приведенной в описании изобретения. ВЭД имеет увеличенную мощность. 1 з.п. ф-лы, 1





(19) **SU** (11) **1 438 511** (13) **A1**

(51) Int. Cl. 6 H 01 J 1/30, H 05 H 5/00

STATE COMMITTEE FOR INVENTIONS AND DISCOVERIES

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 4090722/21, 11.07.1986

(46) Date of publication: 09.08.1995

(71) Applicant:

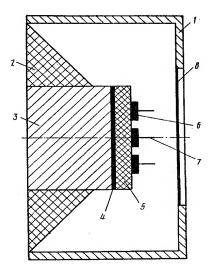
Ob"edinennyj institut jadernykh issledovanij

(72) Inventor: Korenev S.A.

(54) EXPLODING EMISSION DIODE

(57) Abstract:

FIELD: heavy-current electronics. SUBSTANCE: exploding emission diode has flat insulating insert 5 between metal substrate 4 and multipoint cathode plasma initiator 7 metallized on either side. Side facing anode 8 is metallized in the form of separated contact pads for each component of multipoint initiator 7. Current uniformly over entire sectional area and favorable conditions are ensured to form uniform cathode plasma of large cross-sectional area wherefrom electron beam is drawn by electric field of exploding emission diode. The latter has definite distance between anode 8 and cathode found from equation given in description of invention. EFFECT: improved power capacity.



-2-

Изобретение относится к области сильноточной электроники и ускорительной техники и может найти применение в инжекторах сильноточных электронных ускорителей, плазменной электронике, технике СВЧ, термоядерных исследованиях, в источниках мощного ү-излучения.

Целью изобретения является увеличение мощности диода за счет увеличения эффективной площади поперечно однородного электронного пучка.

В взрывоэмиссионный диод, состоящий из камеры, высоковольтного проходного изолятора, катодной ножки со взрывоэмиссионным катодом и анода, при этом взрывоэмиссионный катод содержит металлическую подложку и многоострийный инициатор катодной плазмы, в катоде между металлической подложкой и многоострийным инициатором катодной плазмы введена диэлектрическая вставка, металлизированная с двух сторон (например, фольгированный двухсторонний стеклотекстолит, фторопласт), с контактными площадками на стороне, обращенной в сторону анода, при этом каждый острийный инициатор катодной плазмы электрически присоединен к отдельной контактной площадке, расстояние между анодом и катодом D должно удовлетворять условию:

$$\begin{bmatrix} \frac{\mathsf{K} \mathsf{U}}{\mathsf{E}_{\mathbf{nop}}} & \frac{\mathsf{d}}{\mathsf{\epsilon}} \end{bmatrix}_{\geq} \quad \mathsf{D}_{\geq} \quad \begin{bmatrix} \mathsf{U} & \mathsf{d} \\ \overline{\mathsf{E}}_{\mathbf{np}} & \overline{\mathsf{\epsilon}} \end{bmatrix} \quad \mathsf{rde} \quad \mathsf{K}$$

коэффициент усиления электрического поля на инициаторах катодной плазмы;

U напряжение на диоде, B;

d толщина диэлектрической вставки, м;

 ${\sf E}_{\sf пp}$ электрическая прочность диэлектрической вставки, В/м;

E_{пор} пороговая напряженность электрического поля на инициаторе катодной плазмы для формирования взрывной катодной плазмы, В/м;

є диэлектрическая проницаемость диэлектрической вставки.

Для устранения многофакельной структуры катодной плазмы с целью повышения эффективности площади поперечнооднородного электронного пучка необходимо равномерно распределить энерговыделение в катодные факелы и равномерно распределить напряженность электрического поля между острийными эмиттерами и анодом. Техническое решение катодного узла позволяет его рассматривать как плоский конденсатор, образованный контактными площадками с одной стороны и металлизированным слоем диэлектрика с другой. Это приводит к тому, что ток разряда (катодной плазмы) и ток эмиссии шунтируются током смещения через параллельно соединенные таким образом конденсаторы. Число конденсаторов соответствует числу эмиттеров. В результате происходит равномерное выделение энергии в каждый катодный факел, равномерно формируется напряженность электрического поля в диодном промежутке, что устраняет эффект экранировки электрического поля в районе первичного катодного факела. Таким образом, принципиально решена задача формирования однородных электронных пучков в диодах со взрывоэмиссионными катодами.

Для формирования катодной плазмы необходимо, чтобы напряженность

электрического поля E на эмиттерах превышала пороговое значение $\mathsf{E}_\mathsf{пор}$

$$E$$
 U $\bullet K$ $\geq E_{nop}$ (1) где K коэффициент

усиления электрического поля, обусловленный геометрией эмиттеров;

U₃ напряжение между эмиттерами и анодом;

D расстояние между анодом и эмиттерами.

Напряжение U_3 определим по формуле: U_3 <u>иєр</u> (2) где ε , d диэлектрическая

проницаемость и толщина диэлектрической вставки:

U напряжение на диоде.

Подставив U_а в (1) получаем

E
$$\frac{\text{KU}ε}{\text{εD+d}}$$
 ≥ E_{nop}=(8-15)·10⁷, B/м (3) Эта

формула определяет условие формирования катодной плазмы. Для практического применения ее необходимо преобразовать относительно диодного зазора расстояния между анодом и катодом, так как на практике этот параметр является наиболее подходящим для применения условия (3):

подходящим для применения условия (3):
$$\frac{\mathsf{KUE}}{\mathsf{ED+d}} \geq \mathbf{E} \qquad \mathsf{D+E}_{\mathsf{nop}}.\mathsf{d}$$

$$\mathsf{KUE} \geq \mathbf{E} \qquad \mathsf{(ED+d)} = \mathbf{E} \qquad \mathsf{E}$$

$$\mathsf{KUE-E} \qquad \mathsf{d} \geq \mathbf{E} \qquad \mathsf{ED}$$

$$\mathsf{KUE-E} \qquad \mathsf{nop} \qquad \mathsf{ED}$$

$$\mathsf{(4)}$$

$$D_{\cong} \frac{\mathsf{KUE-E}}{\underset{\mathsf{EE}}{\mathsf{nop}}} \frac{\bullet \mathsf{d}}{\mathsf{mop}} \frac{\mathsf{KU}}{\mathsf{E}} \frac{\mathsf{d}}{\mathsf{o}} (5)$$

35 Нельзя допустить электрического пробоя диэлектрической вставки, который определяется электрической прочностью этой вставки

$$\frac{\mathbf{u}}{\mathbf{\epsilon}\mathbf{D}+\mathbf{d}}$$
 < E_{пр} (6) где E_{пр} электрическая

40 прочность диэлектрической вставки.

Эту формулу также необходимо преобразовать относительно D:

Объединяя условия (5) и (8), получают необходимое условие для выбора расстояния D между анодом и катодом

D между анодом и катодом
$$\begin{bmatrix} \underline{\mathbf{K}} \mathbf{U} & \underline{\mathbf{d}} \\ \mathbf{E}_{\mathbf{nop}} & \underline{\mathbf{e}} \end{bmatrix}$$
, $(\mathsf{M}) \geq \mathsf{D} \gt \begin{bmatrix} \mathbf{U} & \underline{\mathbf{d}} \\ \mathbf{E}_{\mathbf{np}} \mathbf{E} & \underline{\mathbf{e}} \end{bmatrix}$, (M) (9)

где U напряжение на диоде, В;

d толщина диэлектрической вставки, м; Е_{пр} электрическая прочность

диэлектрической вставки В/м;

 $E_{\text{пор}}$ пороговая напряженность электрического поля, В/м, для многих материалов эмиттеров она составляет (8-15) х х 10 7 , В/м.

Расстояние между контактными площадками определяется отсутствием электрического пробоя между ними.

25

Введение в катод между металлической подложкой и многоострийным инициатором катодной плазмы диэлектрической вставки, металлизированной с двух сторон, площадками контактными позволяет подсоединить каждый отдельный инициатор катодной плазмы. Это приводит к тому, что разрядный ток (ток разряда и эмиссии) зашунтирован током смещения через конденсатор, образованный многоострийным инициатором катодной плазмы Ток протекает металлической подложкой. равномерно по всему поперечному сечению, что позволяет устранить эрозионное распыление инициатора катодной плазмы. Таким образом, создаются условия для формирования однородной катодной плазмы большого поперечного сечения (практически неограниченной), из которой электрическим полем диода вытягивается электронный пучок. Выбор расстояния между анодом и катодом определен с одной стороны из условий формирования катодной плазмы на инициаторах катодной плазмы, а с другой электрической прочностью диэлектрической вставки. Поскольку процессы в диоде импульсные, то происходит быстрая разрядка конденсатора, образованного металлической подложкой и контактной площадкой.

Ha чертеже схематично показан взрывоэмиссионный диод.

Диод содержит вакуумную камеру 1, высоковольтный проходной изолятор 2, катодную ножку 3, контактный электрод 4, диэлектрическую вставку 5, контактную площадку 6, многоострийный инициатор 7 катодной плазмы, анод 8.

Вакуумная камера диода обычно выполняется из нержавеющей стали. Катод состоит из катодной ножки 3, контактного электрода 4, диэлектрической вставки 5, контактных площадок 6 и многоострийных инициаторов 7 катодной плазмы. контактным площадками 6 электрически подсоединены многоострийные инициаторы 7 катодной плазмы, причем к каждой площадке отдельный инициатор катодной плазмы. Анод может быть как фольговым, так и сетчатым. Давление остаточного газа в диоде ≈10⁻⁵ Top.

Устройство работает следующим образом. При подаче на диод импульсного напряжения на катоде формируется катодная плазма. Процесс формирования катодной плазмы происходит следующим образом.

На многоострийных инициаторах катодной плазмы формируются катодные факелы за счет разогрева их автоэмиссионным током и ионизацией электронами автоэмиссии. При этом катодные факелы, расширяются в радиальном направлении и образуют плазменную область, с границы которой электрическим полем вытягивается электронный пучок.

Пример. Катод изготовлен из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита с круглыми площадками диаметром 2,0 мм на одной из сторон, к которым посредством контактной точечной сварки приваривались одиночные острийные инициаторы катодной плазмы. Расстояние между контактными площадками составляло 2 мм, что исключало поверхностный пробой. Одиночные инициаторы катодной плазмы представляли Г-образные медные проволочки диаметром 0,5 мм и протравленные на конце. Расположение их на контактных площадках и их геометрия удовлетворяли получению коэффициента усиления электрического поля 10. Bo втором варианте катода использовался двухсторонний фольгированный фторопласт. Геометрия была такой же, что в первом катоде.

Проведенные эксперименты показали, что электронный пучок с повышенной поперечной однородностью плотности тока (поперечная неоднородность плотности тока ∠ј/ј ≈10%) может быть сформирован с неограниченной площадью. В экспериментах использовались катоды с S 10-300 см². Отсюда видно техническое преимущество предложенного устройства по сравнению с прототипом. При одной и той же энергии в накопителе энергии в генераторе импульсного напряжения плотность тока пучка падает с увеличением площади, что открывает возможность генерации микросекундных по длительности электронных пучков (при $j \approx 0,1$ A/cм²). При этом плотность тока пучка электронов составляла ј I/S при изменении S 10 ² до S $300~{\rm cm}^2$ соответственно ј $120~{\rm A/cm}^2$ и ј 4А/см ² при зазоре между анодом и катодом D 1 cm= 10 mm.

Формула изобретения:

взрывоэмиссионный ДИОД. состоящий из вакуумной камеры, высоковольтного проходного изолятора, катодной ножки со взрывоэмиссионным католом и анода, при взрывоэмиссионный катод содержит металлическую подложку и многоострийный инициатор катодной плазмы, отличающийся тем, что, с целью увеличения мощности диода за счет увеличения эффективной площади поперечного однородного электронного пучка, в катоде между металлической подложкой и многоострийным инициатором плазмы введена плоская диэлектрическая вставка, металлизированная с двух сторон, причем на стороне, обращенной в сторону анода, металлизация выполнена в виде раздельных контактных площадок к каждому острийному инициатору катодной плазмы, а расстояние между анодом и катодом D выбрано из выражения

$$\left[\frac{\mathsf{K}\mathsf{U}}{\mathsf{E}_{\mathsf{nop}}} - \frac{\mathsf{d}}{\mathsf{\epsilon}}\right] \geq \mathsf{D} \geq \left[\frac{\mathsf{U}}{\mathsf{\epsilon}\mathsf{E}_{\mathsf{np}}} - \frac{\mathsf{d}}{\mathsf{\epsilon}}\right]$$

где U напряжение на диоде, В; d толщина диэлектрической вставки, м: Ε_{πρ} электрическая прочность

диэлектрической вставки. В/м:

пороговая напряженность электрического поля, В/м;

К коэффициент усиления электрического поля:

- в диэлектрическая проницаемость диэлектрической вставки.
- 2. Диод по п.1, отличающийся тем, что диэлектрическая вставка выполнена из фольгированного двустороннего текстолита.

DERWENT-ACC-NO: 1996-158893

DERWENT-WEEK: 199616

COPYRIGHT 2008 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Explosive-emission diode has flat

dielectric insert placed in cathode between metal substrate and multi-jet cathode plasma initiator, to increase area of

transverse electron beam

INVENTOR: KORENEV S A

PATENT-ASSIGNEE: NUCLEAR RES INST[NUCLR]

PRIORITY-DATA: 1986SU-4090722 (July 11, 1986)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

SU 1438511 Al August 9, 1995 RU

APPLICATION-DATA:

PUB-NO		APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL- DATE
SU 1438	511A1	N/A	1986SU-	July
			4090722	11,
				1986

INT-CL-CURRENT:

TYPE IPC DATE

CIPS H01J1/30 20060101 CIPS H05H5/00 20060101

ABSTRACTED-PUB-NO: SU 1438511 A1

BASIC-ABSTRACT:

An explosive-emission diode contains a flat dielectric insert (5) between a multi-jet cathode plasma initiator (7) and a metal substrate (4) and the insert is metallised on both sides.

Current flows uniformly through the entire transverse cross-section, creating conditions for formation of uniform cathode plasma of large cross-section, from which the electric field of the diode pulls an electron beam.

USE/ADVANTAGE - Generation of high power radiation. Increased power. Bul. 22/9.8.95

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/1

TITLE-TERMS: EXPLOSIVE EMIT DIODE FLAT

DIELECTRIC INSERT PLACE CATHODE METAL SUBSTRATE MULTI JET PLASMA INITIATE INCREASE AREA TRANSVERSE

ELECTRON BEAM

DERWENT-CLASS: X14

EPI-CODES: X14-G;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: 1996-133181